⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-88148

Solnt. Cl. 5

識別即号 庁内輅理番号 每公開 平成3年(1991)4月12日

G 11 B 7/24

8120-5D В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 相変化型光デイスク

②特 頤 平1-226034

顧 平1(1989)8月30日 **22**111

の発明者 B 満 哉. 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

00代 理 人 弁理士 内 原

明経書

発明の名称 相変化型光ディスク

特許請求の範囲

可逆的な相変化を用い、レーザ光照射による情 報記録膜の相状態変化によって情報の記録再生消 去をおこなう相変化型光ディスクにおいて、基板 上に形成された第一の誘致体層と第一の誘策体層 上に形成された記録層と誰記録層上に形成された。 第二の誘電体層と第二の誘電体層上に形成された 金属反射層から成り、該金属反射層の膜厚をディ スクの外周から内周に向かって増大させたことを 特徴とする相変化型光ディスク。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、レーザ光照射により可逆的な相変化 を用いて情報を記録する光ディスクに関するもの であって、特に、1つのピームスポットですでに記 録された情報を消去しながら新たに別の情報を記

録する1ピームオーパライトが可能な相変化型光 ディスクに関する。

(従来の技術)

レーザ光を用いた光ディスク記録方式は大容量 記録が可能であり、非接触で高速アクセスできる ことから、大容量メモリとして実用化が始まって いる。光ディスクはコンパクトディスクやレーザ ディスクとして知られている再生専用型、ユーザ で記録ができる追記型、及びユーザで繰り返し記 録消去ができる書き替え型に分類される。追記型・ 書き替え型の光ディスクはコンピュータの外部メ モリ、あるいは文書·画像ファイルとして使用され ようとしている。

書き替え型光ディスクには、記録膜の相変化を 利用した相変化型光ディスクと垂直磁化膜の磁化 方向の変化を利用した光磁気ディスクがある。こ のうち、相変化光ディスクは、外部磁場が不要 で、かつ、オーバライトが容易にできることから 有望視されている。

従来よりレーザ光照射により結晶-非晶質質の 相変化を起こす記録膜を用いた書き替え可能ない わゆる相変化型光ディスクが知られている。相変 化型光ディスクでは記録膜に記録すべき情報に応 じた高パワーのレーザ光スポットを照射し、記録 膜温度を局部的に上昇させることにより、結晶一非 晶質関の相変化を起こさせて記録し、これに伴う 光学定数の変化を低パワーのレーザ光によって反 射光強度差として読み取ることにより再生をおこ なっている。例えば、結晶化時間が比較的遅い記 録膜を用いた相変化光ディスクでは、ディスクを 回転させ、弦ディスクに形成された記録膜にレー ザ光を照射し、該記録膜の温度を融点以上に上昇 させ、レーザ光が通過した後、急冷することによ りその部分を非晶質状態とし、記録する。消去時 には、記録膜温度をガラス転移点以上、融点以下 の結晶化可能温度範囲で結晶化を進行させるため に十分な時間保持する方法として、レーザ光進行 方向に長い長円レーザ光を照射し、結晶化させ

る。ここで、既に記録したデータを消去しながら 回転させた場合、半径30mmでは、線速度は 5.65m/sであるが、最外周の半径60mmでは銀速度 は11.3m/sとなる。このように、回転数一定でディ スクを使用した場合、ディスクの内周と外周で線 速度が異なる。同一パワー条件では、ディスクの 内周と外周でレーザ照射に伴う温度上昇量に差が できてしまう。たとえ、記録膜の温度上昇量が同 じになるようにパワーを制御したとしても、線速 度が変わると、記録膜にレーザが照射されている 時間に差ができるため冷却条件が変わってしま う。高線速度では配録膜のある領域にレーザが照 射される時間が短く、かつ熱源であるレーザがす ばやく移動していくために急熱急冷状態となり、 一方、低線速度では逆に徐熱徐冷状態となる。こ のことは、譲速度によって、消去状態を決める冷 却条件、すなわち結晶化条件に差ができることを

意味している。ディスク内外間にわたり同一の媒

体構成からなるディスク、すなわち、記録層を含む各層の膜厚が一定の構成のディスクでは、良好

・な消去状態を得るには、記録半径毎に消去条件を

新しい情報を記録する2ピームによる疑似的なオー パライトをおこなう場合には、消去用の長円レー ザ光を記録用円形レーザ光に先行させて照射する ように配置する。

一方、高速結晶化が可能な情報記録膜を用いたディスクでは、円形に集光した1本のレーザ光を使う。レーザ光のパワーを2つのレベル間で変化させることにより、結晶化あるいは非晶質化をおこなう。すなわち、記録膜の温度を融点以上に上昇させることが可能なパワーのレーザ光を配録に非晶質状態となり、一方、記録膜温度がガラス転移点以上、融点以下の温度に達するようなパワーのレーザ光が照射された部分は結晶状態になる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、ディスクを一定の回転数で回転させて情報の記録再生消去をおこなうという最も一般的な使用条件の場合、記録消去条件の制御が非常に困難である。例えば、直径5.25インチの基板を用いて作成した相変化型光ディスクを1800rpmで

高精度で制御することが要請される。 含い換えれば、消去条件をコントロールしない限り、良好な消去ができないという欠点があった。

本発明の目的は上記の欠点を解決し、回転数一定の条件で使用する場合、消去条件の高精度なコントロールが不要で、配録消去半径位置に無関係に一定条件で良好な消去が達成できる相変化型光ディスクを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明の相変化型光ディスクは、可逆的な相変 化を用い、レーザ光照射による情報記録膜の相状 態変化によって情報の記録再生消去をおこなうも のであり、基板上に形成された第一の誘電体層と 第一の誘電体層上に形成された記録層と敗記配録層 上に形成された第二の誘電体層と第二の誘電体層 上に形成された金属反射層から成り、 放金属反射 層の膜厚をディスクの外周から内周に向かって増 大させたことを特徴とする。

(実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。第1図は本発明にかかる相変化型光ディ スクの構成を示した断面図である。円盤状のガラ スもしくはプラスチックからなる基板1上に第一の 誘電体層2、記録層3、第二の誘電体層4、金属反射 層5が順次形成された構成である。ここで、第一の 誘電体層2と第二の誘電体層4にはSiO₂, Si₃N₄, AlN, TiO₂, SiOなどの材料が用いられる。配録層3として はカルコゲナイド系材料であるGeTeSb系、InSbTe 系、InSe系、InTe系、AsTeGe系、TeOx-GeSn系、 TeSeSn系、SbSeBi系、BiSeGe系、などが用いられ る。金属反射層5にはAl, Au, Cu, Ag, Tiなどの金属 が用いられる。

第1図において、金属反射層5の膜厚は半径方向 に変化している。これが、本発明にかかる相変化 型光ディスクの特徴である。通常、配録層の冷却 速度は媒体構成、すなわち媒体の熱容量の大小に よって変化するので、半径方向に金属反射層の膜 厚を変えることにより半径方向に冷却速度の異な る光ディスクが得られる。金属反射層の膜厚を変

膜法により作成される。第一の誘電体層2および第 二の誘電体層4の膜厚は1nmから200nmの範囲に設 定される。記録暦3の膜厚は20nmから300nmの範 囲に設定される。成旗には、第3図に示したよう に、真空室100の中に蒸発源あるいはスパッタソー ス11を有する成膜袋量を用いる。配録層及び第一・ 第二の誘電体層は均一の膜厚になるように成膜さ れるが、金属反射層は半径方向に膜厚が変化する ように成膜される。成膜時に金属反射層用のソー ス11の形状及び成膜条件を制御することにより、 ディスクの半径方向に膜厚が変化するように成膜 できる。図において、12は排気系、13は成膜時の ガス導入口である。ディスク6をモータ14により回 転させながら成膜することにより、半径方向に金 属反射層の膜厚が変化している相変化型光ディス クが容易に作成できる。

次に、作成したディスクについて説明する。 基板1には直径5.25インチのガラス基板(厚さ1.2mm、1.6μmピッチのブリグルーブ付き)を、第一の誘電体層2および第二の誘電体層4にはSigNaを使用し

えることによって冷却速度を制御し、異なる線速 度においても同等の冷却条件を得ることが可能で ある。第2図は、記録時の譲速度と記録直後の冷却 **速度との関係を示す図である。金属反射層の膜厚** をパラメータとしている。例えば、パルス幅50ns の信号を記録する場合、線速度5m/sでは、ディス ク上での記録ビームは0.25um移動するので、通常 1.5um径の記録ビームは約1.75um長の領域を加熱 する。これに対して、線速度20m/sでは、ディスク 上での記録ビームは、10mm移動するので、通常 1.5um径の記録ビームは約2.5um長の領域を加熱す る。緯速が遅い方が、ディスクの一点に記録パル スが照射される時間が長くなる傾向にあり、冷却 速度が遅くなる。第2図から明らかなように金属反 射層の膜厚を厚くすることにより冷却速度は速く なる傾向にあるので、使用する線速度に対応して 金属反射層の膜厚を変更すれば、一定の冷却速度 特性を持つ相変化型光ディスクが得られる。

相変化型光ディスクは抵抗加熱真空蒸着法、電子ピーム真空蒸着法、スパッタリング法などの成

た。記録層3はGeTeとSbTeの複合ターゲットを使 用したマグネトロンスパッタリング法により成膜 されたGeTeSbを用いた。金属反射層5にはAuを使 用した。SisNaとAuはGeTeSbと同一真空室内で遠 続してマグネトロンスパッタリング法により成膜 した。第一の誘電体層2および第二の誘電体層4の 膜厚は、それぞれ100nm、20nmに設定した。 GeTeSb記録膜の膜厚は50nmとした。金属反射層の 膜厚は半径30mmでは50nm、半径60mmでは20nm となるように成膜した。このディスクへのデータ 記録再生消去を試みた。ディスクを一定の回転数 2400rpmで回転させ、第4図のとおり変調された レーザパワでオーバライトをおこなった。記録周 波数は4MHzと5MHzとし、配録パワレベル 20mW、消去パワレベル8mWとした。ディスク最 内周と最外周において、オーパライトをおこなっ たところ、いずれも消去率25dB以上の特性が得ら れた。一方、ディスク半径方向に対して一定膜厚 の金属反射層、すなわち一定の冷却速度を持つ従 来構成のディスクにおいては、ここで用いた一定

の記録消去パワレベルでは外周で消去率が低下し t.

(発明の効果)

以上型明したように、本発明では、金属反射層 を持つ相変化型光ディスクであって、ディスクの 半径方向に金属反射層の膜厚を変えておくことに よって半径方向に冷却速度が変わったディスクが 得られる。回転数一定の条件で使用する場合、 ディスク半径位置に対応して記録消去条件を変更 する必要がなく、光ディスク装置への負担を大幅 に軽減できるという効果がある。

関面の簡単な説明

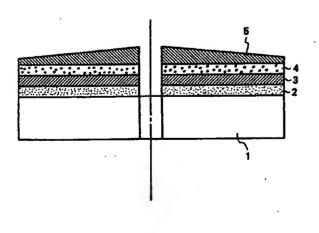
第1団は本祭用にかかる相変化型光ディスクの標 成を示す断面図、第2図は記録時線速度と冷却速度 の関係を示した図、第3図は本発明にかかる相変化 光ディスクを作成するために用いる成膜装置の構 成を示す図、第4図はオーバライト動作時のレーザ パワ駆動液形の1例を示す図である。

図において、1---基板、2---第一の誘電体層、3---記録層、4---第二の誘電体層、5---金属反射層、

パッタソース、12---排気系、13---ガス導入口、14---モータである。

6--ディスク、10---真空室、11--蒸発源あるいはス

代理人 弁理士 内原 晋



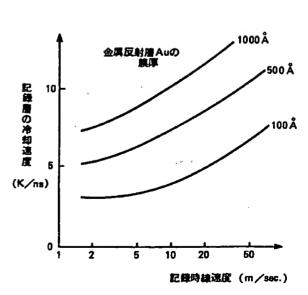
1:基板

2:第一の誘電体層

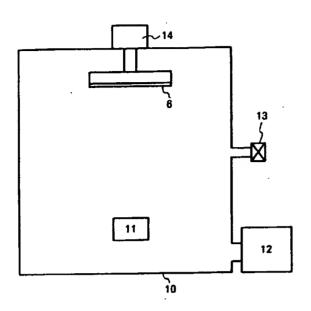
3: 記録層

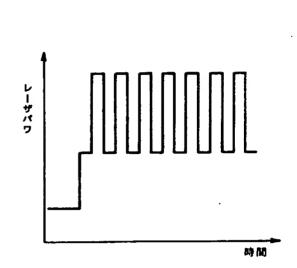
4: 第二の辞書体度

5:金属反射層



第 3 図





6: ティスク12:排気系10: 真空室13:ガス導入口11: 蒸発源あるいはスパッタソース14: モータ

-345-

PAT-NO: JP403088148A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03088148 A

TITLE: PHASE CHANGE TYPE OPTICAL DISK

PUBN-DATE: April 12, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OKADA, MITSUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NEC CORP N/A

APPL-NO: JP01226034

APPL-DATE: August 30, 1989

INT-CL (IPC): G11B007/24

US-CL-CURRENT: 369/121

ABSTRACT:

PURPOSE: To attain good erasing under specified conditions in the case of using the disk under the conditions of the constant rotating speed by providing a metallic reflecting layer and increasing the film thickness thereof from the outer periphery to the inner periphery of the disk.

CONSTITUTION: This disk is formed by successively laminating a 1st dielectric layer 2, a recording layer 3, a 2nd dielectric layer 4 and the metallic reflecting layer 5 on a substrate 1. The film thickness of the

reflecting layer 5 is increased from the outer periphery toward the inner periphery of the disk to obtain the optical disk which varies in cooling rate in a radial direction. The cooling rate is, thereupon, controlled by changing the film thickness of the reflecting layer 5. The equal cooling conditions are thus obtd. even at the different line speeds. Good erasing is executed in this way without changing the erasing conditions in accordance with the radial position of the disk.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio